

岩手大学依頼分析料金表

令和7年12月1日現在

管理部局	依頼内容		使用単位	依頼分析料（円） (税込み)			
				学内	学外		
研究支援・产学連携センター	分子構造解析室	NMR測定	サンプル管料金（溶液）	1 サンプル管	1,000 1,000		
			サンプル管料金（固体）	1 サンプル管	5,600 5,600		
			作業時間	1時間	600 6,000		
	二重収束質量分析	低分解能測定	EI, CI, FAB	1件	600 6,000		
		高分解能測定	EI, CI, FAB	1件	1,200 12,000		
	QTOF質量分析	シリジン	ESI	1時間	2,400 4,800		
		DPIMS	ESI(針代は別途:1本3,000円)	1時間	2,400 4,800		
		消耗部品	チューブ（新品交換希望時のみ）	1回	3,000 3,000		
	ガスクロマトグラフ質量分析			1件	500 5,000		
	電子スピン共鳴分析			1件	500 5,000		
	蛍光分光光度計による測定（調整済みサンプルのみ受付）			1時間	600 1,200		
	有機微量元素分析			1測定	1,000 10,000		
	電子顕微鏡室	TEM用生物試料の作成	固定～脱水～樹脂包埋	1 サンプル	1,000 10,000		
		SEM用生物試料の作成	固定～脱水～凍結真空乾燥	1 サンプル	1,000 10,000		
		SEM用非生物試料の作成	試料のトリミング～試料台貼付け～金属蒸着	1 サンプル	1,000 10,000		
		ミクロトームによる薄切	TEM用試料の薄切、SEM試料の断面出し	1 サンプル	1,000 10,000		
		SEM観察	試料のSEM観察	1 サンプル	2,500 10,000		
		TEM観察	試料のTEM観察	1 サンプル	2,500 10,000		
		AFM観察	試料のAFM観察	1 サンプル	2,500 10,000		
		接触角測定	試料の接触角測定	1 サンプル	2,500 10,000		
		EDXによる元素分析	試料の元素分析（SEM・TEM可）	1 サンプル	2,500 10,000		
		EBSDによる結晶方位解析	試料の結晶方位解析（FE-SEM）	1視野	2,500 10,000		
		FIB断面加工	FIBによるSEM用断面試料の作製	1時間	2,040 10,000		
		FIB薄膜作製	FIBによるTEM用薄膜試料の作製	1時間	2,040 20,000		
低温室	物理物性測定(PPMS)	サンプル個数料金（外部のみ）+作業日数		1日	12,000 12,000		
				1 サンプル	— 20,000		
機能計測室	X線光電子分光分析(XPS)			1時間	— 15,000		
	飛行時間型二次イオン質量分析(ToF-SIMS)			1時間	— 20,000		
	単結晶X線構造解析装置			1測定	800 8,000		
生物・食品解析室	示差走査熱量測定(DSC測定)	サンプル個数料金（外部のみ）+作業時間	1時間	600	1,500		
			1 サンプル	—	5,000		
	動的粘弾性測定			1 サンプル	— 5,000		
	X線CT測定			1 サンプル	2,040 5,000		
	PCR使用（調整済みサンプルのみ受付）			1時間	120 300		
共同利用器登録	理学部	熱分析装置(TA7000)		1件	1,000 5,000		
		X線回折装置(XRD)		1時間	10,000 20,000		
	農学部	高速液体クロマトグラフ・トリプル四重極質量分析計(TSQ-Vantage)		1件	2,400 12,000		

備考：料金表の価格には、作業で使用する装置や試薬の料金も含まれる。